

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

ГОСТ  
IEC  
62493—  
2014

---

# ОЦЕНКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СВЯЗАННОГО С ВЛИЯНИЕМ НА ЧЕЛОВЕКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

(IEC 62493:2009, IDT)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2015

## Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 сентября 2014 г. №70-П)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Армения                                             | AM                                 | Минэкономики Республики Армения                                 |
| Беларусь                                            | BY                                 | Госстандарт Республики Беларусь                                 |
| Киргизия                                            | KG                                 | Кыргызстандарт                                                  |
| Молдова                                             | MD                                 | Молдова-Стандарт                                                |
| Россия                                              | RU                                 | Росстандарт                                                     |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 ноября 2014 г. № 1726-ст. межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 62493—2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 октября 2015 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 62493:2009 Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields (Оценка осветительного оборудования в отношении воздействия на человека электромагнитных полей).

В настоящем стандарте применены следующие шрифтовые выделения:

- требования – светлый;
- термины – полужирный;
- методы испытаний – курсив;
- примечания – петит.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте настоящего стандарта ссылки на международные стандарты актуализированы.

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации IEC/TC 34 «Лампы и связанное оборудование».

Перевод с английского языка (en).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

### 6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартиформ, 2015

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

|                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Область применения.....                                                                                                    | 1  |
| 2 Нормативные ссылки .....                                                                                                   | 1  |
| 3 Термины, определения, физические величины и единицы измерения .....                                                        | 2  |
| 5 Общие требования .....                                                                                                     | 3  |
| 6 Процедура измерения.....                                                                                                   | 3  |
| Приложение А (справочное) Расстояния измерения.....                                                                          | 6  |
| Приложение В (справочное) Расположение измерительной испытательной головки .....                                             | 9  |
| Приложение С (справочное) Пределы воздействия .....                                                                          | 10 |
| Приложение D (справочное) Рациональный метод измерения и оценки .....                                                        | 15 |
| Приложение E (справочное) Практический метод измерения и оценки .....                                                        | 25 |
| Приложение F (обязательное) Защитный контур.....                                                                             | 26 |
| Приложение G (справочное) Неопределенность измерительной аппаратуры .....                                                    | 29 |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии межгосударственных<br>стандартов ссылочным международным стандартам ..... | 31 |
| Библиография.....                                                                                                            | 33 |

## Введение

Настоящий международный стандарт устанавливает подходящий метод оценки для определения электромагнитных полей вблизи аппаратуры, указанной в области применения, и определяет стандартизованные рабочие условия и расстояния для измерения.

Данный стандарт предназначен для оценки путем измерений и вычислений электромагнитных (ЕМ) полей и их потенциального воздействия на организм человека.

На основании рабочих свойств осветительной Аппаратуры для частотного диапазона применимых базовых ограничений можно установить следующие пределы:

- плотность наведенного тока между 20 кГц и 10 МГц;
- удельный коэффициент поглощения (SAR) между 100 кГц и 300 МГц;
- плотность энерговыделения находится вне области применения.

**П р и м е ч а н и е** – Рабочие частоты осветительной аппаратуры находятся выше 20 кГц, чтобы исключить акустический шум и инфракрасное излучение. Долей частот выше 300 МГц можно пренебречь.

Данный стандарт не предназначен для замены определений и процедур, установленных в стандартах на внешние воздействия, он направлен на дополнение уже установленной процедуры для соответствия с воздействием.

Пределы воздействий, приведенные в приложении С (информативном), даны только для информации, они не включают исчерпывающий список и справедливы только для некоторых регионов мира. Пользователи данного стандарта должны использовать текущую версию предельных величин воздействия, установленную соответствующими национальными органами.



**Поправка к ГОСТ IEC 62493—2014 Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей**

| В каком месте                     | Напечатано | Должно быть |    |                                     |
|-----------------------------------|------------|-------------|----|-------------------------------------|
| Предисловие. Таблица согласования | —          | Казахстан   | KZ | Госстандарт<br>Республики Казахстан |

(ИУС № 7 2019 г.)

ОЦЕНКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СВЯЗАННОГО С ВЛИЯНИЕМ НА ЧЕЛОВЕКА  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields

Дата введения — 2015—10—01

**1 Область применения**

Данный международный стандарт применим к оценке осветительного оборудования исходя из воздействия на человека электромагнитных полей. Оценка состоит из наведенной плотности тока для частот от 20 кГц до 10 МГц и удельного коэффициента поглощения (SAR) для частот от 100 кГц до 300 МГц поблизости от осветительной аппаратуры.

В область действия настоящего стандарта включаются:

- вся осветительная аппаратура для общего освещения с основной функцией генерации и распространения света в целях освещения, и предназначенная для подключения либо к низковольтному электроснабжению, либо для работы с батарейным питанием; используемая в помещении и/или вне помещения. Аппаратура общего освещения означает все промышленное, жилищное, уличное освещение и освещение общественных мест;
- осветительная часть общего освещения многофункционального оборудования, одной из основных функций которого является освещение;
- независимое вспомогательное оборудование, предназначенное исключительно с осветительной аппаратурой.

Из области действия данного стандарта исключаются:

- осветительная аппаратура для летательных аппаратов и аэродроидов;
- осветительная аппаратура для дорожных транспортных средств (исключая освещение, используемое для освещения пассажирских салонов в общественном транспорте)
- осветительная аппаратура для сельского хозяйства;
- осветительная аппаратура для лодок/кораблей;
- фотокопировальные устройства, диаскопические проекторы;
- аппаратура, для которой требования по электромагнитным полям в явной форме формулируются в других стандартах IEC;

**П р и м е ч а н и е** – Методы, описываемые в данном стандарте, не подходят для сравнения полей от другой осветительной аппаратуры.

Данный стандарт не применим к встроенным компонентам для светильников, таких как электронное управляющее устройство.

**2 Нормативные ссылки**

Следующие ссылочные документы обязательны для применения данного документа. В случае датированных ссылок действующим является только указанное издание. Применительно к недатированным ссылочным документам применяются их самые последние издания (включая все последующие изменения).

CISPR 15:2005<sup>1)</sup> Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment (Предельные значения и методы измерений характеристик радиопомех электроосветительного и аналогичного оборудования. Изменение 1 (2006), Изменение 2 (2008))

CISPR 16-1-1 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus (Аппаратура для измерения радиопомех и помехозащищенности и методы измерений. Технические требования. Часть 1-1. Аппаратура для измерения радиопомех и помехозащищенности. Измерительная аппаратура)

<sup>1)</sup> Существует консолидированное издание 7.2 (2009), включающее CISPR 15:2005 и его Изменение 1 и Изменение 2.

CISPR 16-1-2 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Ancillary equipment - Conducted disturbances (Аппаратура для измерения радиопомех и помехозащищенности и методы измерений. Технические условия. Часть 1-2. Аппаратура для измерения радиопомех и помехозащищенности. Вспомогательное оборудование, наведенные помехи)

CISPR 16-4-2:2003 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling - Measurement instrumentation uncertainty (Аппаратура для измерения радиопомех и помехозащищенности и методы измерения. Технические условия. Часть 4-2. Моделирование погрешностей, статистики и предельных величин. Погрешности при измерениях электромагнитной совместимости (EMC))

IEC 62311:2007 Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz) (Оценка электронного и электрического оборудования, связанного с ограничениями воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц - 300 ГГц))

IEEE Std C95.1-2005 Standard for Safety Levels With Respect to Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields, 3 kHz to 300 GHz (Стандарт IEEE по безопасным уровням воздействия на человека радиочастотных электромагнитных полей, 3 кГц до 300 ГГц).

### 3 Термины, определения, физические величины и единицы измерения

#### 3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1.1 основное ограничение** (basic restriction (basic limitations)): Ограничения на воздействие электрических, магнитных и электромагнитных полей, которое основано на биологическом действии и включает коэффициент безопасности. Основное ограничение является максимальным уровнем, который не должен превышаться ни при каких условиях.

**3.1.2 воздействие** (exposure): Воздействие происходит всегда и везде, когда человек подвергается действию электрических, магнитных или электромагнитных полей или контактных токов, отличных от возникающих при физиологических процессах и других явлениях природы.

**3.1.3 расстояние измерения** (measurement distance): Расстояние между осветительной аппаратурой и внешней поверхностью испытательной головки (см. приложение А).

**3.1.4 точка измерения** (measurement point): Расположение и местонахождение измерительной испытательной головки по отношению к осветительной аппаратуре.

**3.1.5 управляющее устройство лампы** (lamp control gear): Один или большее число компонентов между подводом питания и одной или несколькими лампами, которые могут служить для преобразования напряжения электропитания, ограничивать ток ламп(ы) до требуемого значения, обеспечивать пусковое напряжение и ток для предварительного нагрева, предотвращать холодный запуск, корректировать коэффициент мощности или уменьшать радиопомехи.

**3.1.6 встроенное в лампу управляющее устройство** (built-in lamp control gear): Управляющее устройство лампы обычно предназначается для встраивания в светильник, коробку, оболочку и не предназначается для установки вне светильника и др. без специальных мер предосторожности. Отсек для управляющего устройства в основании дорожного фонарного столба рассматривается как оболочка.

**3.1.7 независимое устройство управления лампой** (independent lamp control gear): Устройство управления лампой, состоящее из одного или большего числа элементов, спроектированное так, что оно может монтироваться отдельно вне светильника, с защитой в соответствии с маркировкой управляющего устройства лампы и без дополнительного ограждения. Оно может состоять из встроенного устройства управления лампой, помещенного в подходящую оболочку, которая обеспечивает всю необходимую защиту в соответствии с его маркировками.

**3.1.8 неразъемное устройство управления лампой** (integral lamp control gear): Устройство управления лампой, которое составляет несъемную часть светильника и которое не может испытываться отдельно от светильника.

**3.1.9 дроссель стартера** (ballast): Устройство, вставляемое между подводом электропитания и одной или многими разрядными лампами, которое посредством катушки индуктивности, емкости конденсатора или сочетания индуктивности и емкости служит, главным образом, для ограничения тока ламп(ы) до требуемой величины. Оно может включать также средства для преобразования напряжения питания и устройства, которые помогают обеспечить пусковое напряжение и ток предварительного нагрева.

**3.1.10 лампа со встроенным пускорегулирующим аппаратом** (self-ballasted lamp): Устройство, которое может разбираться без повреждения, снабженное цоколем лампы и включающее источник света и дополнительные элементы, необходимые для запуска и стабильной работы источника света.

**3.1.11 электронное пускорегулирующее устройство с источником питания постоянного тока** (d. c. supplied electronic ballast): Обратный преобразователь (инвертор) постоянного тока в переменный ток, использующий полупроводниковое устройство, которое может включать стабилизирующие элементы для снабжения электроэнергией одной или большего числа флуоресцентных ламп

**3.1.12 независимый электронный преобразователь** (independent electronic converter): Устройство управления лампой, состоящее из одного или большего числа отдельных элементов, спроектированное так, что оно может монтироваться отдельно вне осветительной аппаратуры с защитой в соответствии с маркировкой управляющего устройства лампы и без какой-либо дополнительной оболочки. Оно может состоять из встроенного устройства управления лампой, помещенного в подходящую оболочку, которая обеспечивает всю необходимую защиту в соответствии с его маркировками.

## 3.2 Физические величины и единицы измерения

Физические величины и единицы измерения, используемые в данном стандарте, приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Физические величины и единицы измерения

| Наименование показателя           | Символ   | Единица измерения        | Обозначение единицы измерения |
|-----------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| Проводимость                      | $\sigma$ | Сименс на метр           | См                            |
| Плотность тока                    | $J$      | Ампер на квадратный метр | А/м <sup>2</sup>              |
| Напряженность электрического поля | $E$      | Вольт на метр            | В/м                           |
| Частота                           | $f$      | Герц                     | Гц                            |
| Напряженность магнитного поля     | $H$      | Ампер на метр            | А/м                           |
| Плотность магнитного потока       | $B$      | Тесла                    | 22 Т (Вб/м, В·с/м)            |
| Мощность                          | $P$      | Ватт                     | Вт                            |
| Ток                               | $I$      | Ампер                    | А                             |

## 4 Пределы

### 4.1 Общая информация

Используются базовые ограничения широкой публики либо по IEEE C95.1 2005, либо по ICNIRP 1998, см. приложение С.

### 4.2 Применение пределов

Осветительная аппаратура, описанная в области применения, соответствует данному стандарту, если удовлетворяет следующим требованиям:

- CISPR 15:2005:
- 4.3.1: основные выводы на напряжении помех в диапазоне частот от 20 кГц до 30 МГц;
- 4.4: излучаемые электромагнитные возмущения в диапазоне частот от 100 кГц до 30 МГц;
- CISPR 15:2005, Изменение 1 (2006):
- 4.4.2: излучаемые электромагнитные возмущения в диапазоне частот от 30 МГц до 300 МГц;
- измеренная (взвешенная и суммарная) наведенная плотность тока из-за электрического поля в диапазоне частот от 20 кГц до 10 МГц не превышает коэффициент (F) 0,85, определенный приложении D.

### 4.3 Осветительная аппаратура, которая считается соответствующей без испытания

Осветительная аппаратура без электронного устройства управления считается соответствующей с требованиями стандарта без испытания.

Все виды запальных электродов, пускателей, переключателей, регуляторов света (включая устройства регулировки цветового тона, например, симистора, тиристорного выключателя (GTO)) и датчиков не рассматриваются как электронные устройства управления.

## 5 Общие требования

### 5.1 Напряжение источника питания

Измерения должны проводиться в пределах + 2 % от максимального номинального напряжения питания. Аппаратура, которая может работать от источника питания переменного и/или постоянного тока должна измеряться от одного источника переменного тока и при одной частоте.

### 5.2 Диапазон частот измерения

Рассматриваемый диапазон измеряемых частот: от 20 до 10 МГц (см. приложение Е).

### 5.3 Температура окружающей среды

Измерения должны проводиться в диапазоне температур окружающей среды от 15 до 25 °С.

### 5.4 Требования к измерительной аппаратуре

Необходим измерительный приемник или спектроанализатор электромагнитных помех (EMI) в соответствии с CISPR 16-1-1 с настройками, приведенными в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 – Настройки приемника или спектроанализатора

| Диапазон частот  | $B_n$ согласно CISPR 16-1-1 | Время измерения | $f_{\text{шаг}}$ | Детектор |
|------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|----------|
| 20 кГц – 150 кГц | 200 Гц                      | 100 мс          | 220 Гц           | Пиковый  |
| 150 кГц – 10 МГц | 9 кГц                       | 20 мс           | 10 кГц           | Пиковый  |

Испытательная головка «Ван-дер-Хуфдена / Van der Hoofden», показанная на рисунке 1, состоит из проводящей сферы с наружным диаметром  $D_{\text{сферы}} = 210 \text{ мм} + 5 \text{ мм}$ , установленной на изолированном (например, деревянном, пластиковом) основании и подсоединенной через одинарный провод к защитному контуру.

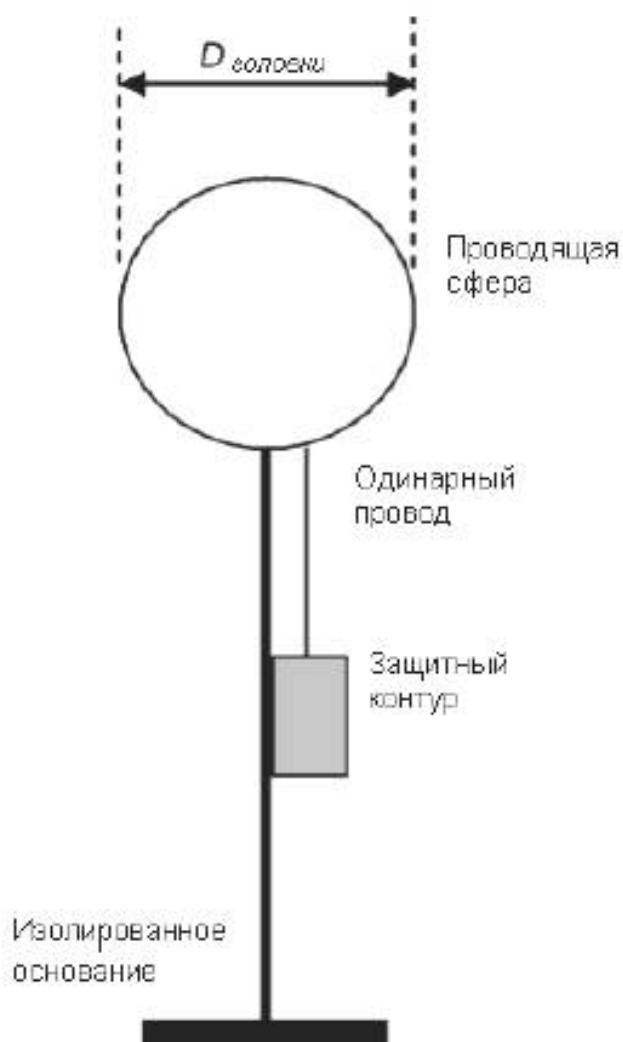
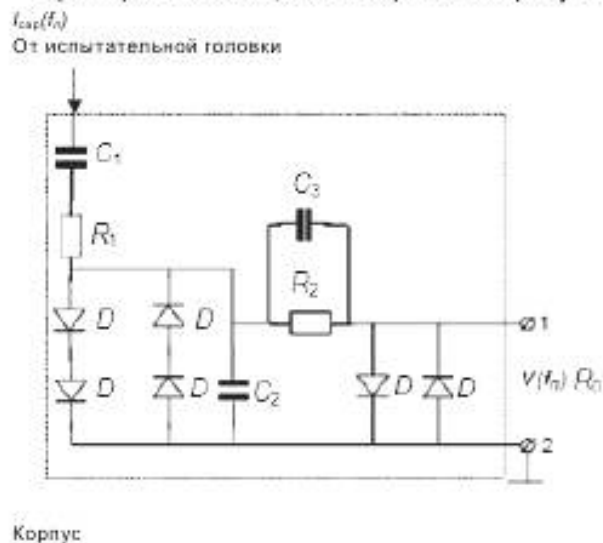


Рисунок 1– Испытательная головка «Ван-дер-Хуфдена»

Пример схемы защиты изображен на рисунке 2.



Пример

$C_1 = 470$  пФ

$C_2 = 10$  нФ

$C_3$  = добавочный конденсатор (~56 пФ) для соответствия требованиям приложения F к передаточной функции.

$R_1 = 470$  Ом

$R_2 = 150$  Ом

$D$  = Диод Шоттки

$R_0 = 50$  Ом вход приемника EMI

Выходы 1 и 2 должны подсоединяться к приемнику EMI спектроанализатора через коаксиальный кабель.

Рисунок 2 – Пример схемы защиты

Передаточная функция защитного контура задается уравнением (1)

$$g(f_n) = \frac{V(f_n)}{i_{\text{cap}}(f_n)} = \frac{R_0}{\sqrt{1 + [(R_0 + R_2) \cdot 2\pi \cdot f_n \cdot C_2]^2}} \quad (1)$$

Передаточная функция защитного контура не должна отклоняться более, чем на + 1 дБ/децибел от расчетной характеристики (см. приложение F по расчету). Калибровка защитного контура должна выполняться в соответствии с процедурой, детально описанной в приложении F.

Краткое описание измерительного оборудования приведено в 6.4

### 5.5 Неопределенность измерительной аппаратуры

Максимальная неопределенность измерительной аппаратуры ( $U_{\text{basic}}$ ) была оценена в 30 %.

См. 5.7 по неопределенности измерения при оценке результатов измерения. Пример конкретного расчета см. в приложении G.

**Примечание** – Руководство по оценке неопределенности можно найти в IEC 61786:1998 [4].

### 5.6 Отчет об испытании

Отчет об испытании должен включать, по крайней мере, следующие пункты:

- идентификация осветительной аппаратуры;
- технические характеристики измерительного оборудования;
- рабочий режим, точка(и) измерения и расстояние(я);
- номинальное напряжение и частота;
- результат измерения;
- применяемый набор допустимых пределов.

### 5.7 Оценка результатов

Соответствие или несоответствие допустимому пределу должно определяться следующим образом.

Если неопределенность, рассчитанная по аппаратуре, фактически использованной при испытании ( $U_{\text{исп}}$ ) меньше или равна неопределенности, установленной в 5.5 ( $U_{\text{basic}}$ ), то:

- соответствие признается, если результат измерения не превышает применяемый допустимый предел.

- признается, что имеет место несоответствие, если результат измерения превышает применяемый допустимый предел.

Если неопределенность, рассчитанная по аппаратуре, использованной при испытании ( $U_{\text{исп}}$ ) выше неопределенности, установленной в 5.5 ( $U_{\text{basic}}$ ), то:

- признается, что имеет место соответствие, если результат измерения, увеличенный на  $(U_{исп} - U_{basic})$ , не превышает применяемый допустимый предел.
- признается, что имеет место несоответствие, если результат измерения, увеличенный на  $(U_{исп} - U_{basic})$ , превышает применяемый допустимый предел.

## 6 Процедура измерения

### 6.1 Общая информация

Метод оценки базируется на основных ограничениях, установленных как в ICNIRP 1998, так и в IEEE C95.1 2005. Используемая процедура измерения моделирует плотность тока в человеке вблизи осветительной аппаратуры. Измерения выполняются в рамках условий, указанных в таблице А.1 приложения А.

### 6.2 Рабочие условия

#### 6.2.1 Рабочие условия для аппаратуры общего освещения

Измерения на осветительной аппаратуре должны выполняться в рабочих условиях, указанных изготовителем.

В случае осветительной аппаратуры, где можно заменять лампы различной номинальной мощности, необходимо замерять осветительную аппаратуру с лампой, которая имеет наибольшее номинальное напряжение.

Перед измерением лампа(ы) должна проработать, пока не наступит стабилизация. Если иное не указано изготовителем, должны соблюдаться следующие времена стабилизации:

- 15 мин для флуоресцентных ламп;
- 30 мин для других разрядных ламп.

Все измерения должны проводиться на лампах, проработавших 100 ч.

#### 6.2.2 Рабочие условия для аппаратуры специального освещения

Осветительная аппаратура со многими лампами: Когда осветительная аппаратура содержит более одной лампы, все лампы должны работать одновременно.

Саморегулирующаяся аварийная аппаратура освещения: Если устройство может подключаться и работать от питающей сети, оно должно испытываться в этом режиме работы. Испытания не требуются в режиме аккумуляторного питания.

Осветительная аппаратура, способная регулировать освещенность, должна измеряться как при максимальном, так и при минимальном пределе регулировки освещенности.

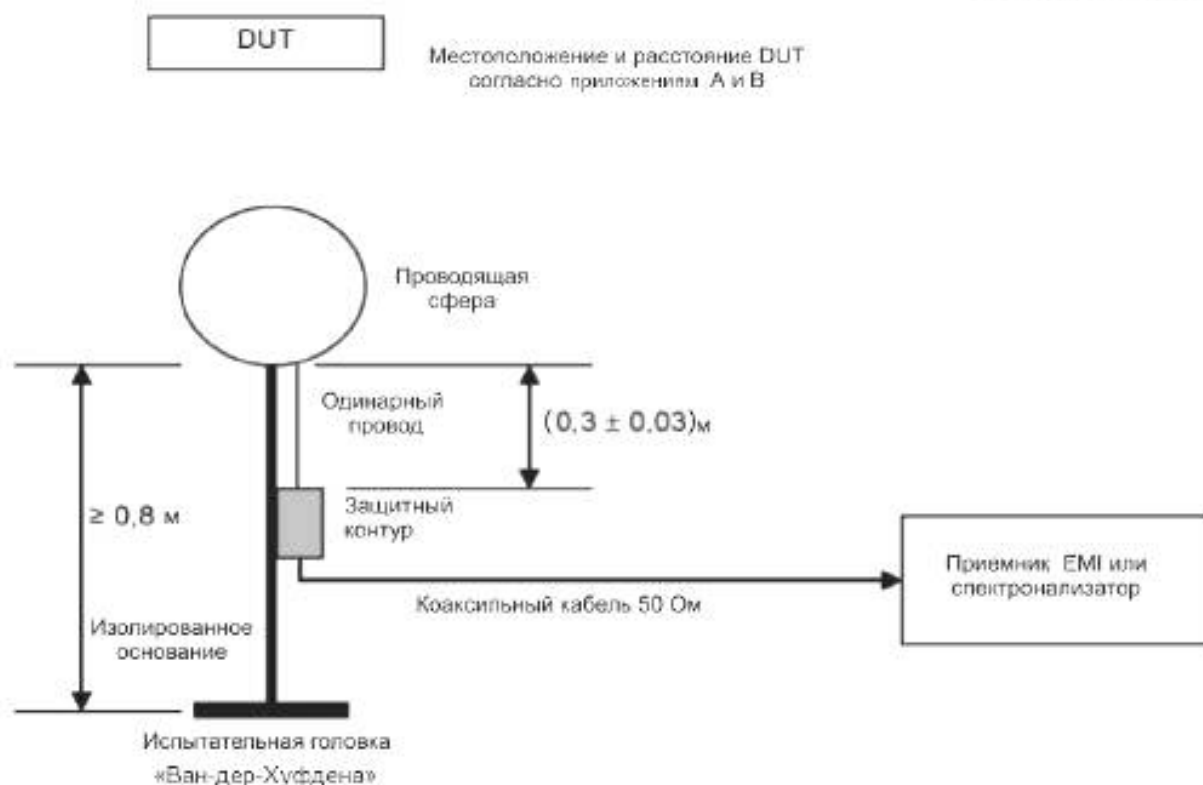
Измерения должны проводиться в пределах  $\pm 2\%$  от номинального напряжения источника питания. В случае диапазона напряжений, измерение должно проводиться в пределах  $\pm 2\%$  от минимального и максимального номинального напряжения из этого диапазона.

### 6.3 Расстояние измерения

Осветительная аппаратура оценивается в соответствии с расстоянием измерения, приведенным в таблице А.1 приложения А, если иное не установлено изготовителем. Внешняя поверхность испытательной головки принимается в качестве контрольной точки при определении расстояния измерения. Допуски расстояний измерения составляют  $\pm 5\%$ .

### 6.4 Измерительное оборудование

Измерительное оборудование показано на рисунке 3.



DUT – испытуемое устройство.

**Примечание** – Приемник EMI или спектроанализатор должны снабжаться энергией от сетевого питания, включающего защитное заземление

Рисунок 3 – Измерительная установка

Если в осветительной аппаратуре предусматривается вывод заземления, то осветительная аппаратура должна подсоединяться к заземляющему проводу, содержащемуся в кабеле силовой сети, подводимому к осветительной аппаратуре.

Во время испытания никакая проводящая плоскость или объект, или человек не должны находиться ближе, чем 0,8 м, к осветительной аппаратуре.

Высота изолированного основания составляет минимум 0,8 м. Проводящая сфера подсоединяется к защитному контуру через одинарный провод длиной 30 + 3 см. Защитный контур затем подсоединяется к приемнику EMI или спектроанализатору с помощью коаксиального кабеля 50 Ом, имеющего потери в кабеле 0,2 дБ и сопротивление постоянного тока < 10 Ом.

#### 6.4.1 Измерительное оборудование для аппаратуры специального освещения

##### 6.4.1.1 Лампа со встроенным пускорегулирующим аппаратом

Эти лампы должны вставляться непосредственно в патрон лампы, который монтируется на куске электроизоляционного материала. Измерительная испытательная головка располагается на расстоянии измерения, указанном в таблице А.1, от конца лампы.

##### 6.4.1.2 Независимое электронное устройство управления

Независимое электронное устройство управления должно монтироваться на куске электроизоляционного материала вместе с подходящей лампой максимальной разрешенной мощности. Нагрузочный кабель(и) между устройством управления и осветительной аппаратурой должен быть длиной 0,8 м с относительным допуском 20 %, если иное не определено изготовителем. Конфигурация устройства управления, осветительная аппаратура и кабель(и) должны определяться в соответствии с рисунком В.2е.

#### 6.5 Расположение измерительной испытательной головки

Положения для измерения должны выбираться в соответствии со следующими критериями.

Измерения должны проводиться только в направлении вероятного воздействия на широкую публику во время нормального использования.

В случае осветительной аппаратуры, включающей двухцокольные флуоресцентные лампы более 30 см, испытательная головка устанавливается, как показано на рисунке В.2а. Процедура изме-

рения повторяется для обоих концов ламп, и в случае осветительной аппаратуры со многими лампами каждая лампа измеряется поочередно.

В случае осветительной аппаратуры с другими лампами, испытательная головка устанавливается на соответствующем расстоянии измерения, указанном в таблице А.1, в центральной точке предназначенного освещения.

Для той осветительной аппаратуры, где центральная точка освещения не может быть определена или где направление освещения не является направлением на широкую публику во время нормального использования, например, верхнее освещение, точка измерения выбирается на соответствующем испытательном расстоянии от осветительной аппаратуры вокруг ее периметра. Может выбираться более одной точки измерения для подтверждения характеристики осветительной аппаратуры.

На рисунках с В.2а до В.2f в приложении В представлены примеры расположения точки(чек) измерения для типичной осветительной аппаратуры.

#### **6.6 Вычисление результатов**

Результаты измерения вычисляются в соответствии с приложением Е.

**Приложение А**  
**(справочное)**

**Расстояния измерения**

Расстояния измерения в таблице А.1 были определены на основе предполагаемого расположения широкой публики во время нормальной эксплуатации.

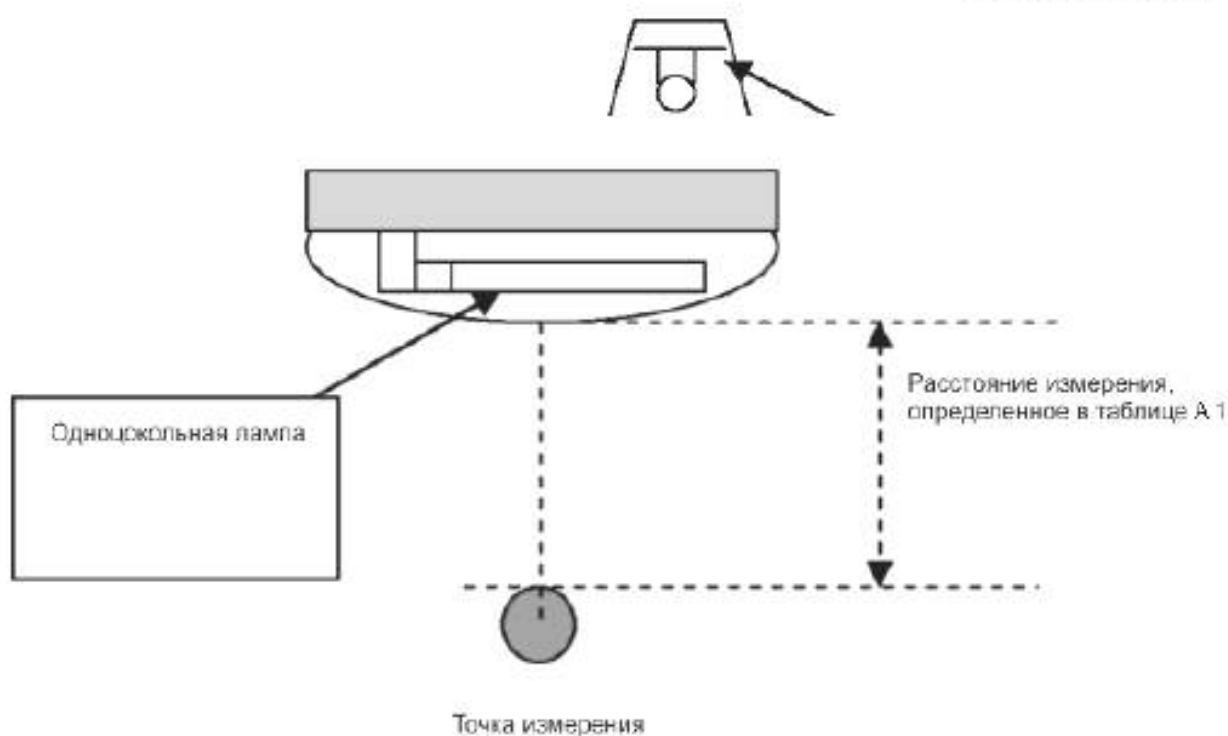
**Т а б л и ц а А.1 – Осветительная аппаратура и расстояния измерения**

| Тип осветительной аппаратуры                                                                                              | Расстояние измерения (см) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Переносная лампа <sup>a1</sup>                                                                                            | 5 <sup>a</sup>            |
| Настольное осветительное оборудование                                                                                     | 30                        |
| Настенное осветительное оборудование                                                                                      | 50                        |
| Верхнее освещение                                                                                                         | 50                        |
| Подвесное осветительное оборудование                                                                                      | 50                        |
| Потолочное и/или утопленное осветительное оборудование для флуоресцентных ламп с входной мощностью <sup>b1</sup> ≤ 180 Вт | 50                        |
| Потолочное и/или утопленное осветительное оборудование для флуоресцентных ламп с входной мощностью <sup>b1</sup> > 180 Вт | 70                        |
| Потолочное и/или утопленное осветительное оборудование для разрядных ламп с входной мощностью <sup>b1</sup> ≤ 180 Вт      | 70                        |
| Потолочное и/или утопленное осветительное оборудование для разрядных ламп с входной мощностью <sup>b1</sup> > 180 Вт      | 100                       |
| Переносное осветительное оборудование                                                                                     | 50                        |
| Прожекторное освещение                                                                                                    | 200                       |
| Осветительное оборудование для дорог и уличное освещение                                                                  | 200                       |
| Осветительные гирлянды                                                                                                    | 50                        |
| Осветительное оборудование для плавательных бассейнов и подобного применения                                              | 50                        |
| Осветительное оборудование для сценического освещения, телевизионных и киностудий (вне и внутри помещений)                | 100                       |
| Осветительное оборудование для использования в клинических блоках больниц и лечебных центров                              | 50                        |
| Наземное утопленное осветительное оборудование                                                                            | 50                        |
| Аквариумное осветительное оборудование                                                                                    | 50                        |
| Встраиваемые ночные светильники                                                                                           | 50                        |
| Лампа со встроенным пускорегулирующим аппаратом                                                                           | 30                        |
| Аппаратура ультрафиолетового (UV) и инфракрасного (IR) излучения                                                          | 50                        |
| Освещение в транспорте (установленное в салонах автобусов и поездов)                                                      | 50                        |
| Другое осветительное оборудование, не указанное в данной таблице                                                          | 50                        |

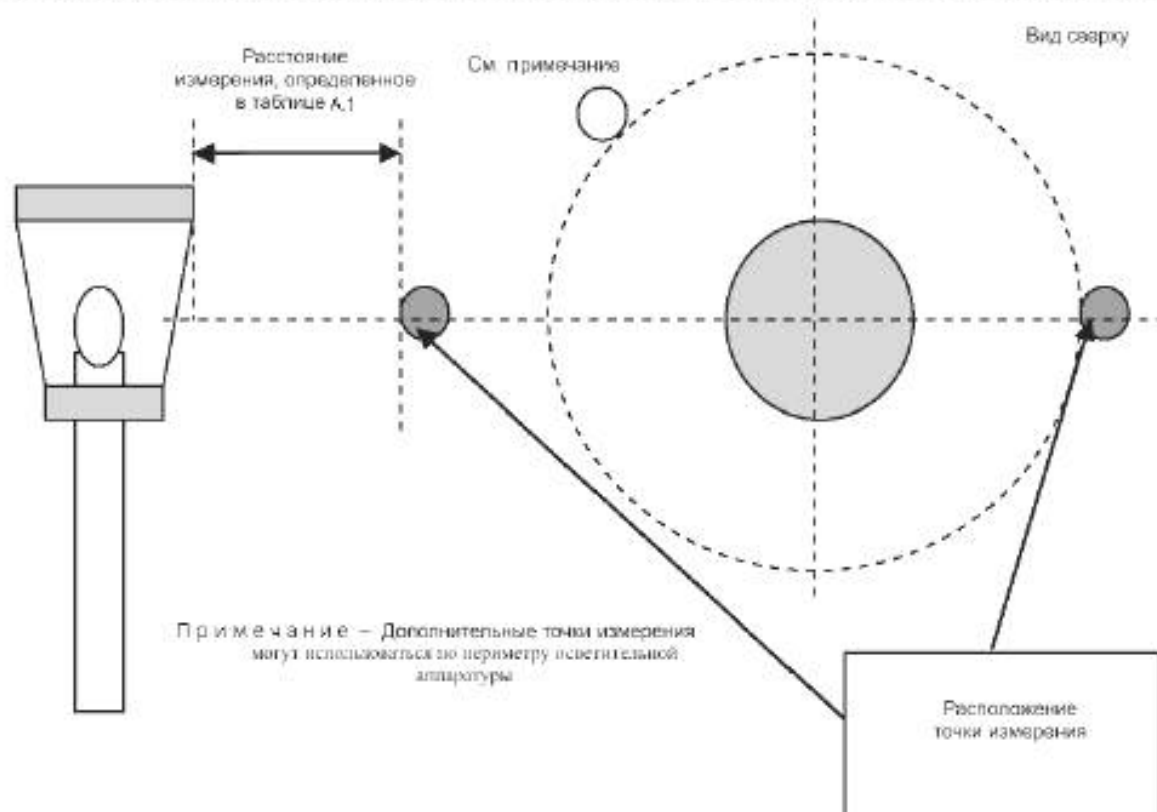
<sup>a1</sup> Расстояние измерения должно быть 30 см и измеренное значение должно рассчитываться по расстоянию 5 см (уравнение:  $1/r^3$ ).

<sup>b1</sup> Общая номинальная мощность осветительной аппаратуры.

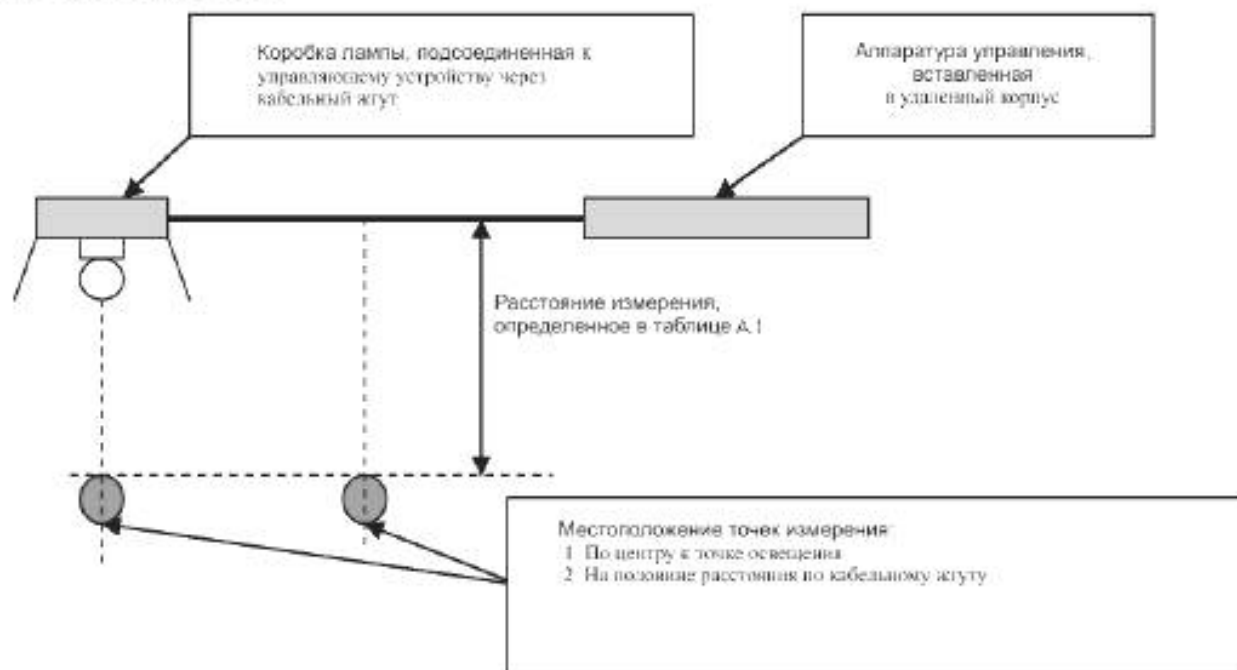




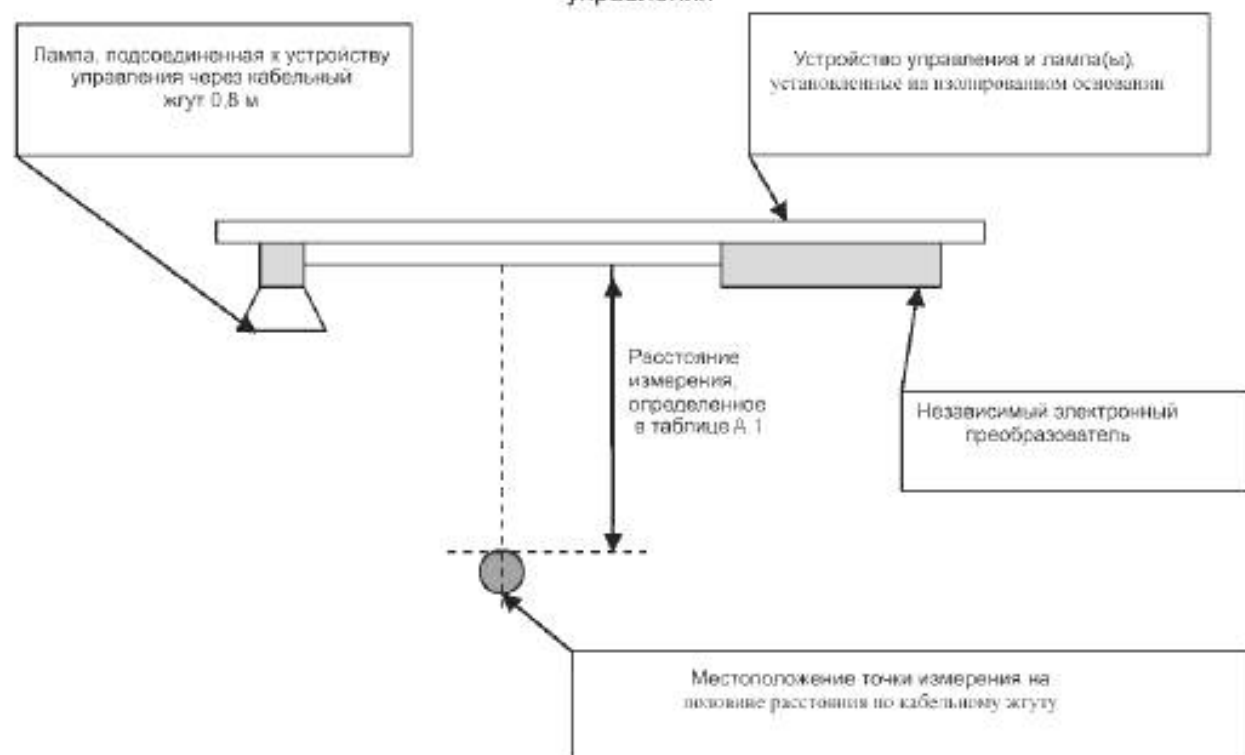
В.2b) Местоположение точки измерения для осветительной аппаратуры с одноцокольной флуоресцентной лампой(ами) (утопленными, установленными на поверхности или на фонарном столбе)



В.2c) Местоположение точки измерения для осветительной аппаратуры с одноцокольной лампой (освещение 360°)

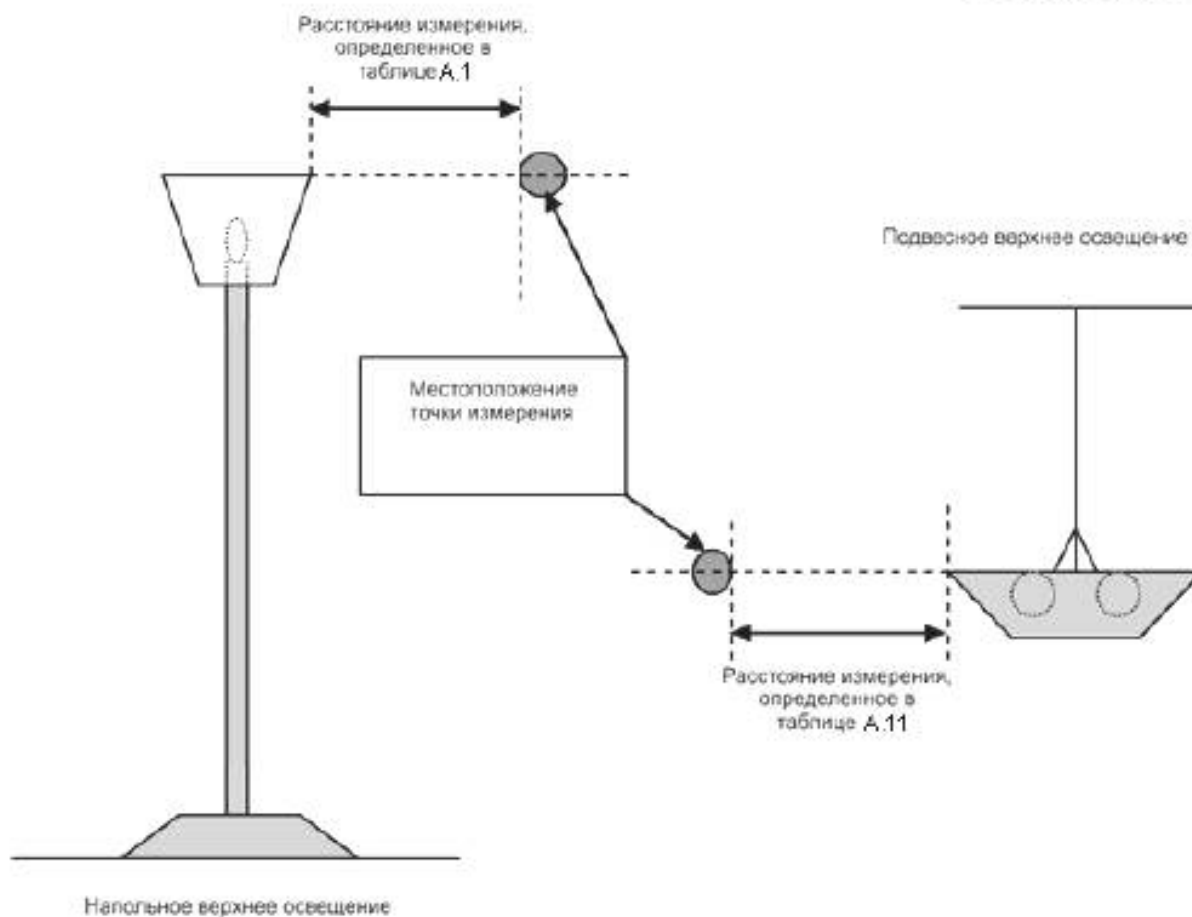


В.2d) Местоположение точек измерения для осветительной аппаратуры с удаленной коробкой управления



Примечание — Длина кабеля 0,8 м, если иное не определено в инструкциях по установке изготовителя.

В.2e) Местоположение точки измерения для осветительной аппаратуры с независимым электронным преобразователем



**П р и м е ч а н и е** – В случае длинных флуоресцентных ламп испытательная головка располагается перпендикулярно к лампе(ам) в 15 см от конца ламп(ы).

**В.2f) Местоположение точки(ек) измерения при верхнем освещении (напольном /подвесном)**

**Рисунок В.2 – Расположение испытательной головки при измерении**

**Приложение С**  
**(справочное)**

**Пределы воздействия**

**С.1 Общая информация**

Пределы воздействия, установленные в данном информативном приложении, приводятся только для информации, они не включают исчерпывающий список и справедливы только в некоторых районах мира. Пользователи настоящего стандарта должны использовать текущую версию предельных величин, установленную соответствующими национальными органами.

**С.2 ICNIRP**

**Т а б л и ц а С.1** – Основные ограничения (BR) для воздействия на широкую публику изменяющихся во времени электрических и магнитных полей для частот вплоть до 10 ГГц

| Диапазон частот  | Плотность тока (голова и туловище),<br>мА/м <sup>2</sup> (среднеквадратические) | Средний SAR<br>(все тело),<br>Вт/кг | Локализованный<br>SAR (голова и<br>туловище),<br>Вт/кг | Локализованный SAR<br>(конечности),<br>Вт/кг |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| До 1 Гц          | 8                                                                               |                                     |                                                        |                                              |
| 1 Гц – 4 Гц      | 8/ <i>f</i>                                                                     |                                     |                                                        |                                              |
| 4 Гц – 1 000 Гц  | 2                                                                               |                                     |                                                        |                                              |
| 1 кГц – 100 кГц  | <i>f</i> /500                                                                   |                                     |                                                        |                                              |
| 100 кГц – 10 МГц | <i>f</i> /500                                                                   | 0,08                                | 2                                                      | 4                                            |
| 10 МГц – 10 ГГц  |                                                                                 | 0,08                                | 2                                                      | 4                                            |

Примечание – *f* – это частота в герцах.

**Т а б л и ц а С.2** – Основные ограничения (BR) IEEE для широкой публики

|                                |                            | Уровень действия <sup>a)</sup>                    | Люди в контролируемых средах                      |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Подвергаемые воздействию ткани | <i>f</i> <sub>0</sub> , Гц | <i>E</i> <sub>0</sub> (среднеквадратические), В/м | <i>E</i> <sub>0</sub> ((среднеквадратические) В/м |
| Мозг                           | 20                         | $5,89 \cdot 10^{-3}$                              | $1,77 \cdot 10^{-2}$                              |
| Сердце                         | 167                        | 0,943                                             | 0,943                                             |
| Конечности                     | 3 350                      | 2,10                                              | 2,10                                              |
| Другие ткани                   | 3 350                      | 0,701                                             | 2,10                                              |

*E*<sub>0</sub> – реобазы в месте присутствия поля; *f*<sub>0</sub> – параметр частоты.

<sup>a)</sup> В рамках данного диапазона частот термин «уровень действия» эквивалентен термину «широкая публика» в IEEE C95.6-2002.

## Приложение D (справочное)

### Рациональный метод измерения и оценки

#### D.1 Общая информация

Метод оценки соответствия воздействий, базирующийся на стандартах ICNIRP и IEEE, приведенный в данном приложении (см. рисунок D.1), состоит из оценки наведенного тока (см. раздел D.2) и оценки тепловых воздействий (см. раздел D.3).



Рисунок D.1 – Обзор метода измерения и оценки

#### D.2 Плотность наведенного тока

##### D.2.1 Общая информация

Исходя из основных ограничений, плотность наведенного тока в (манекене) человека должна удовлетворять требованию уравнения (D.1):

$$\sum_{f_i=1 \text{ Гц}}^{10 \text{ МГц}} \frac{J(f_i, d)}{J_{\text{Lim}}(f_i)} \leq 1 \quad (\text{D.1})$$

где:  $J(f, d)$  – плотность тока при частоте  $f$  и при расстоянии измерения  $d$  в соответствии с приложением А;  $J_{\text{Lim}}(f)$  – основное ограничение плотности тока при частоте  $f$  по таблице С.1. Плотность наведенного тока в (манекене) человека  $i$  может наводиться:

- вихревыми токами в (манекене) человека, вызванными магнитным полем испытываемой осветительной аппаратуры, описанным в данном разделе.
- емкостными токами от испытываемой осветительной аппаратуры на (манекен) человека, вызванными электрическим полем, описанным в разделе D.3.

Поэтому уравнение (D.1) можно переписать в уравнение (D.2):

$$\sum_{f_i=1 \text{ Гц}}^{10 \text{ МГц}} \frac{J_{\text{eddy}}(f_i, d)}{J_{\text{Lim}}(f_i)} + \sum_{f_i=1 \text{ Гц}}^{10 \text{ МГц}} \frac{J_{\text{cap}}(f_i, d)}{J_{\text{Lim}}(f_i)} \leq 1 \quad (\text{D.2})$$

где:  $J_{\text{eddy}}(f, d)$  – плотность тока, вызванная магнитным полем при частоте  $f$  и при расстоянии измерения  $d$  в соответствии с приложением А

$J_{\text{cap}}(f, d)$  – плотность тока, вызванная электрическим полем при частоте  $f$  и при расстоянии измерения  $d$  в соответствии с приложением А.

Частоты для силовых преобразователей в осветительной аппаратуре должны быть выше 20 кГц, чтобы исключить акустический шум и инфракрасные помехи. С учетом этого уравнение (D.2) можно переписать в уравнение (D.3):

$$\sum_{f_i=1 \text{ Гц}}^{20 \text{ кГц}} \frac{J_{\text{eddy}}(f_i, d)}{J_{\text{Lim}}(f_i)} + \sum_{f_i=20 \text{ кГц}}^{10 \text{ МГц}} \frac{J_{\text{eddy}}(f_i, d)}{J_{\text{Lim}}(f_i)} + \sum_{f_i=1 \text{ Гц}}^{20 \text{ кГц}} \frac{J_{\text{cap}}(f_i, d)}{J_{\text{Lim}}(f_i)} + \sum_{f_i=20 \text{ кГц}}^{10 \text{ МГц}} \frac{J_{\text{cap}}(f_i, d)}{J_{\text{Lim}}(f_i)} \leq 1 \quad (\text{D.3})$$

Частота сети 50 Гц или 60 Гц является только соответствующим частотным компонентом в частотной области от 1 Гц до 20 кГц. Поэтому уравнение (D.3) можно переписать в уравнение (D.4)

$$\frac{J_{\text{eddy}}(f_{\text{mains}}, d)}{J_{\text{Lim}}(f_{\text{mains}})} + \sum_{f_i=20 \text{ кГц}}^{10 \text{ МГц}} \frac{J_{\text{eddy}}(f_i, d)}{J_{\text{Lim}}(f_i)} + \frac{J_{\text{cap}}(f_{\text{mains}}, d)}{J_{\text{Lim}}(f_{\text{mains}})} + \sum_{f_i=20 \text{ кГц}}^{10 \text{ МГц}} \frac{J_{\text{cap}}(f_i, d)}{J_{\text{Lim}}(f_i)} \leq 1 \quad (\text{D.4})$$

## D.2.2 Плотность наведенного тока, вызванного магнитным полем; $J_{\text{eddy}}(f_i, d_{\text{loop}})$

### D.2.2.1 Общая информация

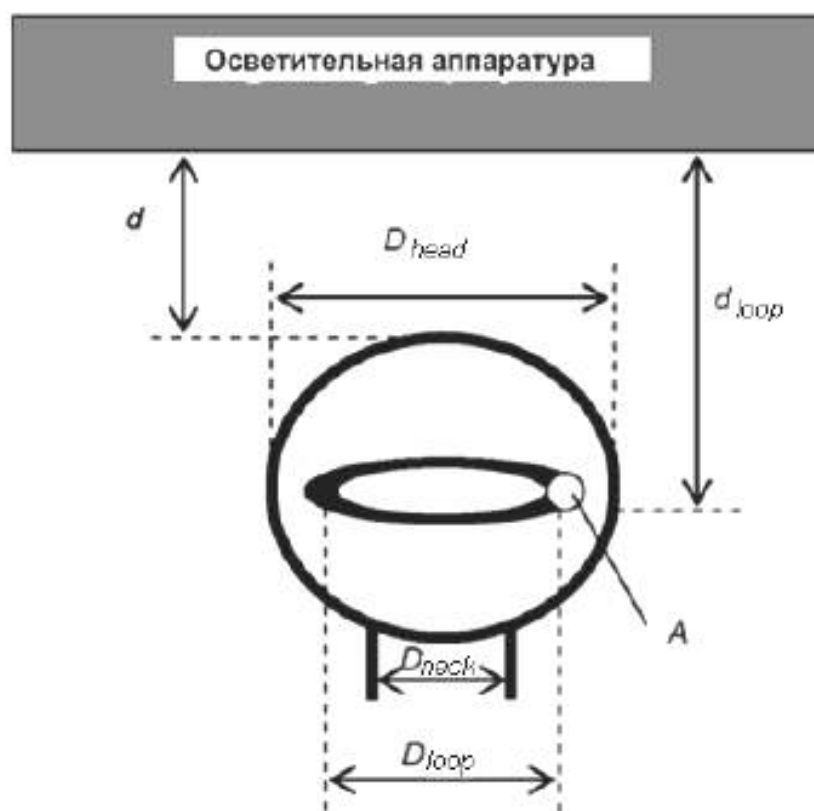


Рисунок D.2 – Расстояния до головки, контура и измерительного оборудования

Наведенное напряжение в контуре в головке (см. рисунок D.2), вызванное магнитным полем можно вычислить по уравнению (D.5)

$$V_{\text{ind}}(f_i, d_{\text{loop}}) = \frac{\pi}{4} \cdot D_{\text{loop}}^2 \cdot 2 \cdot \pi \cdot f_i \cdot B(f_i, d_{\text{loop}}) \quad (\text{D.5})$$

где:  $V_{\text{ind}}(f_i, d_{\text{loop}})$  – наведенное напряжение в контуре в головке при частоте  $f_i$  и расстоянии  $d_{\text{loop}}$  контура;

$D_{\text{loop}}$  – диаметр контура в головке;

$B(f_i, d_{\text{loop}})$  – магнитное В-поле при частоте  $f_i$  и при расстоянии  $d_{\text{loop}}$ .

Наведенный ток в контуре головки, вызванный магнитным полем, можно вычислить по уравнению (D.6)

$$I_{\text{eddy}}(f_i, d_{\text{loop}}) = \frac{V_{\text{ind}}(f_i, d_{\text{loop}})}{\frac{\pi \cdot D_{\text{loop}}}{A \cdot \sigma(f_i)}} \quad (\text{D.6})$$

где:  $I_{\text{eddy}}(f_i, d_{\text{loop}})$  – наведенный ток в контуре головки, вызванный магнитным полем при частоте  $f_i$  и расстоянии  $d_{\text{loop}}$  контура;

$A$  – проводная составляющая в контуре головки;

$\sigma(f_i)$  – проводимость контура головки при частоте  $f_i$ ;

Плотность тока в контуре головки, вызванная магнитным полем при частоте  $f_i$  и расстоянии  $d_{\text{loop}}$  контура, можно вычислить по уравнению (D.7)

$$J_{\text{eddy}}(f_i, d_{\text{loop}}) = \frac{I_{\text{eddy}}(f_i, d_{\text{loop}})}{A_{\text{loop}}} = \frac{D_{\text{loop}} \cdot \sigma(f_i) \cdot \pi \cdot f_i \cdot B(f_i, d_{\text{loop}})}{2} \quad (\text{D.7})$$

D.2.2.2 Вклад частоты  $f_{\text{main}}$  в плотность наведенного тока, вызванного магнитным полем:

Измеренное В-поле при частоте сети и при расстоянии  $d = 0,3$  м от осветительного оборудования составляет приблизительно 60 нанотесла. При  $\sigma(f_{\text{main}}) \leq 0,09$  (значение для мозга согласно таблице C.1 IEC 62311) и  $D_{\text{loop}} = D_{\text{head}} = 0,21$  м следующие данные могут быть вычислены (см. таблицу D.1):

Т а б л и ц а D.1 – Вычисления плотности наведенного тока

| $f_i = f_{\text{main}}$ [Гц] | $J_{\text{eddy}}(f_i, d)$ [нА/м <sup>2</sup> ]<br>@ $f_{\text{main}}$ и $d = 0,3$ м | $J_{\text{Lim}}(f_i)$ [мА/м <sup>2</sup> ] @<br>$f_{\text{main}}$ | $J_{\text{eddy}}(f_i, d)$<br>$J_{\text{Lim}}(f_i)$<br>@ $f_{\text{main}}$ и $d = 0,3$ м |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 50                           | 89,1                                                                                | 2                                                                 | $45 \cdot 10^{-6}$                                                                      |
| 60                           | 107                                                                                 | 2                                                                 | $53 \cdot 10^{-6}$                                                                      |

Можно прийти к выводу, что вкладом в плотность тока в контуре головки из-за магнитного поля при частоте сети и расстоянии измерения  $d = 0,3$  м можно пренебречь.

D.2.2.3 Вклад частот от 20 кГц до 10 МГц в плотность наведенного тока, вызванного магнитным полем

В наихудшем случае вклад в плотность тока в контуре головки, вызванного магнитным полем в области частот от 20 кГц до 10 МГц и при расстоянии измерения  $d$  можно определить при использовании магнитных излучений CISPR 15. Согласно CISPR 15 максимальный ток при частоте  $f_i$  в 2 м большой рамочной антенны (LLA) приводится на рисунке 3.

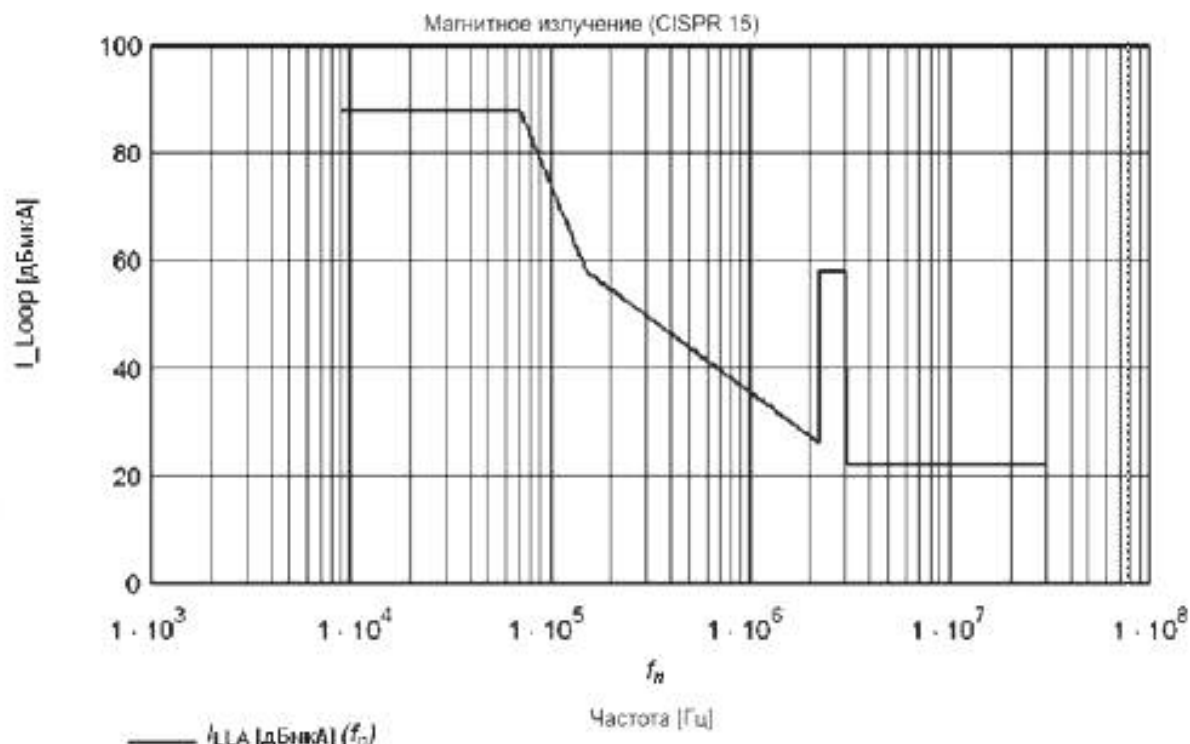


Рисунок D.3 – Максимальный ток в 2 - метровой LLA как функция частоты

Максимальный ток при частоте  $f_i$  в 2-метровой LLA рисунка D.3 может быть преобразован в максимальное В-поле при частоте  $f_i$  и при произвольном расстоянии  $d$ .

Преобразование можно пояснить следующим образом:

Виртуальный магнитный диполь с площадью  $A_{dipole}$ , расположенный в центре 2 - метровой LLA, имеет взаимную индуктивность с 2-метровой LLA:

$$M = \frac{\mu_0 \cdot A_{dipole}}{D_{LLA}} \quad (D.8)$$

где  $M$  – взаимная индуктивность между виртуальным магнитным диполем и 2 - метровой LLA;

$A_{dipole}$  – площадь виртуального магнитного диполя;

$D_{LLA}$  – диаметр 2 - метровой LLA, равный 2 м.

Импульс виртуального магнитного диполя равен  $I_{dipole}(f_i) \cdot A_{dipole}$ .

где  $I_{dipole}(f_i)$  – виртуальный ток при частоте  $f_i$  в виртуальном магнитном диполе. Наведенное напряжение в LLA составляет:

$$V_{ind}(f_i) = 2 \cdot \pi \cdot f_i \cdot M \cdot I_{dipole}(f_i) \quad (D.9)$$

Ток в LLA равен:

$$I_{LLA}(f_i) = \frac{V_{ind}(f_i)}{2 \cdot \pi \cdot f_i \cdot L_{LLA}} = \frac{\mu_0 \cdot I_{dipole}(f_i) \cdot A_{dipole}}{L_{LLA} D_{LLA}} \quad (D.10)$$

где  $L_{LLA}$  – индуктивность 2 - метровой LLA, равная 9,65 мкГн.

Поэтому по пределу, установленному для тока в LLA, может быть вычислен импульс виртуального магнитного диполя  $I_{dipole}(f_i) A_{dipole}$ . Из этого импульса виртуального магнитного диполя может быть вычислена напряженность магнитного поля в направлении, где оно максимально. Вычисления проводятся вплоть до 10 МГц, поэтому наименьшая длина волны составляет 30 м и переход между полем в ближней зоне и полем в дальней зоне занимает  $30/2 \pi = 4,8$  м. Для EMF нас интересует плотность наведенного тока при меньшем расстоянии, поэтому все вычисления основываются на состоянии поля в ближней зоне, где  $H \sim 1/d$ . Максимальная напряженность поля при расстоянии  $d_{кор}$  может быть выражено следующим образом:

$$H(f_i, d_{loop}) = \frac{I_{dipole}(f_i) \cdot A_{dipole}}{2 \cdot \pi \cdot d_{loop}^3} \quad (D.11)$$

где:  $d_{loop} = d + D_{head}^2$

Исходя из этого уравнения, максимальное В-поле при частоте  $f_i$  и произвольном расстоянии  $d_{loop}$  определяется как:

$$B(f_i, d_{loop}) = \frac{I_{LLA}(f_i) \cdot L_{LLA} \cdot D_{LLA}}{2 \cdot \pi \cdot d_{loop}^3} \quad (D.12)$$

В наихудшем случае В-поля в x-, y- и z-направлении все удовлетворяют этому максимальному значению. Результирующее В-поле может быть вычислено по уравнению (D.13):

$$B(f_i, d_{loop}) = \frac{I_{LLA}(f_i) \cdot L_{LLA} \cdot D_{LLA} \cdot \sqrt{3}}{2 \cdot \pi \cdot d_{loop}^3} \quad (D.13)$$

Уравнение (D.7) можно сейчас переписать в уравнение (D.14):

$$J_{eddy}(f_i, d_{loop}) = \frac{D_{loop} \cdot \sigma(f_i) \cdot \pi \cdot f_i}{2} \cdot \frac{I_{LLA}(f_i) \cdot L_{LLA} \cdot D_{LLA} \cdot \sqrt{3}}{2 \cdot \pi \cdot d_{loop}^3} \quad (D.14)$$

В наихудшем случае вклад плотности тока в контур головки из-за действия магнитного поля в области частот от 20 кГц до 10 МГц и при расстоянии измерения  $d = 0,3$  м можно сейчас вычислить следующим образом:

$$\sum_{f_i=20 \text{ кГц}}^{10 \text{ МГц}} \frac{J_{eddy}(f_i, d_{loop})}{J_{Lim}(f_i)}$$

и результат должен быть  $< 0,15$

Закключение:

Если осветительная аппаратура соответствует CISPR 15, то уравнение (D.4) можно свести к уравнению (D.15):

$$\frac{J_{cap}(f_{mains}, d)}{J_{Lim}(f_{mains})} + \sum_{f_i=20 \text{ кГц}}^{10 \text{ МГц}} \frac{J_{cap}(f_i, d)}{J_{Lim}(f_i)} \leq 0,85 \quad (D.15)$$

### D.2.3 Плотность наведенного тока, вызванного электрическим полем; $J_{cap}(f_i, d)$

#### D.2.3.1 Общая информация

Вклад емкостного тока в плотность наведенного тока измеряется при использовании манекена человека вблизи осветительной аппаратуры с расстоянием измерения  $d$  в соответствии с таблицей A.1 и расположением в соответствии с приложением В. Используемый манекен человека является моделью однородного тела, описанного на рисунке С.3 IEC 62311.

Предполагается, что голова манекена человека находится ближе всего к осветительной аппаратуре и максимальная плотность тока наблюдается в шее. Поэтому только голова (а металлизированная сфера с наружным диаметром  $D_{head} = 210 \text{ мм} \pm 5 \text{ мм}$ ) используется как «испытательная головка тока». Диаметр шеи  $D_{neck} = 110 \text{ мм}$  используется при вычислении плотности тока. Детальные данные «испытательная головка тока», называемой испытательной головкой «Ван-дер-Хуфдена» можно найти в параграфе 5.4.

**Примечание** – Плотность тока в шее однородна, поскольку влиянием кожи вплоть до 10 МГц можно пренебречь

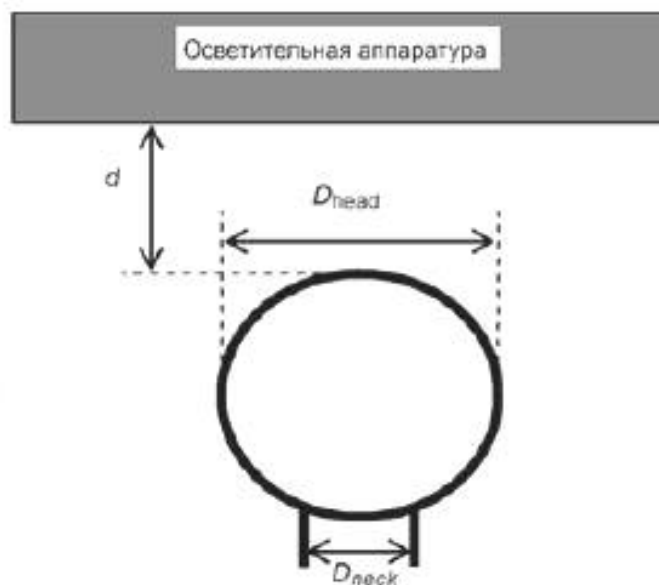


Рисунок D.4 – Расстояния до головы и измерительного оборудования

Паразитную емкость между большой плитой и сферой можно вычислить по формулам из W.R. Smythe/Смит, *Static and Dynamic Electricity / Статическое и динамическое Электричество*, McGraw-Hill, 1950 [3] (см. рисунок D.5):

$$\alpha = \cosh^{-1} \left[ 2 \cdot \left( 1 + \frac{2 \cdot d}{D_{\text{head}}} \right)^2 - 1 \right] \quad (\text{D.16})$$

$$C_{\text{Sphere\_Plate}} = 2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{D_{\text{head}}^2}{2 \cdot d + D_{\text{head}}} \cdot \sinh(\alpha) \cdot \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \frac{1}{\sinh(n \cdot \alpha)} \quad (\text{D.17})$$

П р и м е ч а н и е – Для большинства практических ситуаций достаточно принять  $N = 50$ .

При  $d = 0,3$  м:  $C_{\text{sphere\_plate}} = 3$  пФ

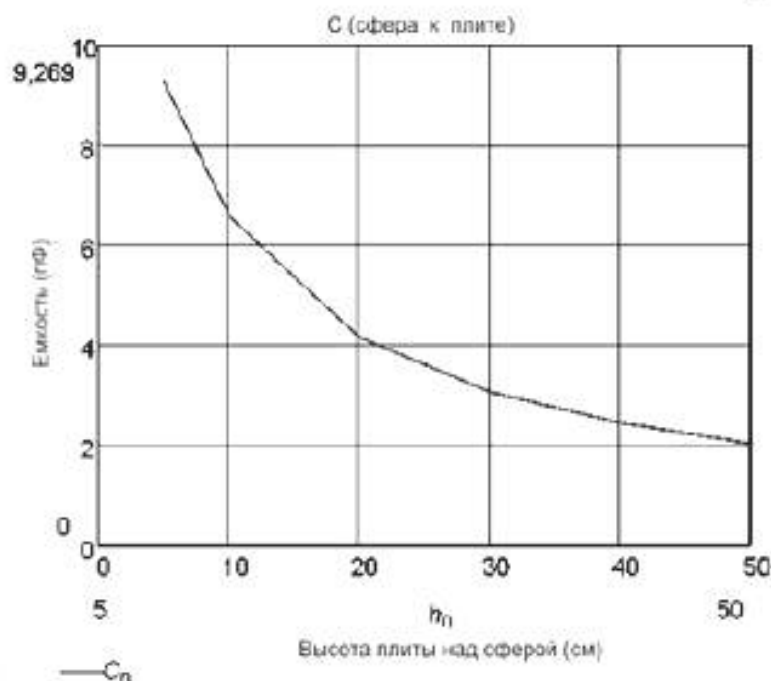


Рисунок D.5 – График уравнений (D.16) и (D.17)

Плотность тока в шее, вызванного сетевым питанием, может быть вычислена по уравнению (D.18).

$$J_{\text{cap}}(f_{\text{mains}}, d) = \frac{U_{\text{mains}} \cdot 2 \cdot \pi \cdot f_{\text{mains}} \cdot C}{\frac{\pi}{4} \cdot D_{\text{neck}}^2} = 661 \cdot 10^6 \cdot U_{\text{mains}} \cdot f_{\text{mains}} \cdot C \quad (\text{D.18})$$

Вычисление вкладов часто встречающихся электрических сетей приведено в таблице D.2.

Т а б л и ц а D.2 – Вычисление вкладов электрической сети

| $U_{\text{mains}}$ [В] | $f_{\text{mains}}$ [Гц] | $J_{\text{cap}}(f_{\text{mains}}, d)$ [мА/м <sup>2</sup> ]<br>@ $f_{\text{mains}}$ и $d = 0,3$ м | $J_{\text{Lim}}(f_{\text{mains}})$<br>[мА/м <sup>2</sup> ] | $J_{\text{cap}}(f_{\text{mains}}, d)$<br>$J_{\text{Lim}}(f_{\text{mains}})$<br>@ $f_{\text{mains}}$ и $d = 0,3$ м |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 230                    | 50                      | 22,8                                                                                             | 2                                                          | 0,011                                                                                                             |
| 120                    | 60                      | 14,6                                                                                             | 2                                                          | 0,007                                                                                                             |
| 277                    | 60                      | 33,6                                                                                             | 2                                                          | 0,017                                                                                                             |

Результаты вычислений, приведенные в последнем столбце таблицы D.2, показывают, что вкладом электрической сети можно пренебречь, и уравнение (D.15) можно упростить до уравнения (D.19)

$$\sum_{f_j=20 \text{ кГц}}^{10 \text{ МГц}} \frac{J_{\text{cap}}(f_j, d)}{J_{\text{Lim}}(f_j)} \leq 0,85 \quad (\text{D.19})$$

**D.2.3.3 Вклад диапазона частот от 20 кГц до 10 МГц в плотность наведенного тока, вызванного электрическим полем:**

Вклад емкостного тока в плотность наведенного тока в диапазоне частот от 20 кГц до 10 МГц должен измеряться с помощью приемника -EMI в соответствии с рисунком 3 и уравнением (D.19).

Шаг частоты суммирования определяется при CISPR 16-1-1. Согласно CISPR 16-1-1 IF-фильтр (фильтр промежуточной частоты) приемника имеет передаточную функцию уравнения (D.20):

$$H(f) = \left[ \frac{2}{1 + \left( 1 + j \cdot \frac{f}{B_6} \cdot 2\sqrt{2} \right)^2} \right]^2 \quad (D.20)$$

П р и м е ч а н и е  $B_6$  – это ширина полосы 6 дБ/децибел, установленная в CISPR 16-1-1.

Модуль (абсолютная величина) уравнения (D.20) выражается уравнением (D.21).

$$|H(f)| = \frac{1}{1 + \left( \frac{2f}{B_6} \right)^4} \quad (D.21)$$

Шаг частоты при суммировании амплитуды определяется уравнением (D.22):

$$f_{\text{step\_ampl}} = \int_{-\infty}^{\infty} |H(f)| \cdot df \quad (D.22)$$

Решение уравнения (D.22) дает в результате шаг частоты при суммировании амплитуды, который равняется 1,11, умноженной на  $B_6$ , см. таблицу D.3.

Таблица D.3 – Шаги частоты при суммировании амплитуды, которая равна 1,11, умноженная на  $B_6$ .

| Диапазон частот  | $B_6$ согласно CISPR 16-1-1 | $f_{\text{шаг ампл.}}$ |
|------------------|-----------------------------|------------------------|
| 20 кГц – 150 кГц | 200 Гц                      | 220 Гц                 |
| 150 кГц – 10 МГц | 9 кГц                       | 10 кГц                 |

Уравнение (D.19) можно переписать в уравнение (D.23);

$$\sum_{f_i = 20 \text{ кГц}}^{150 \text{ кГц}} \frac{J_{\text{ср}}(f_i, d)}{J_{\text{Lim}}(f_i)} + \sum_{f_i = 150 \text{ кГц}}^{10 \text{ МГц}} \frac{J_{\text{ср}}(f_i, d)}{J_{\text{Lim}}(f_i)} \leq 0,85 \quad (D.23)$$

Step = 220 Гц                      Step = 10 кГц

Практический метод измерения и оценки для вычисления уравнения (D.23) приводится в приложении Е.

### D.3 Тепловые воздействия при частотах от 100 кГц до 300 ГГц

#### D.3.1 Общая информация

Считается, что тепловые воздействия удовлетворяют требованиям, если мощность излучения ≤ 20 мВт согласно ICNIRP. В данном параграфе будет показано, что мощность ≤ 20 мВт для любой осветительной аппаратуры, которая удовлетворяет CISPR 15.

Доказательство того, что излучаемая мощность ≤ 20 мВт, начинается с уравнения (D.24):

$$P_{\text{radmax}} = \sum_{100 \text{ kHz}}^{300 \text{ MHz}} P_{\text{radmax}}(f_i) = \sum_{100 \text{ kHz}}^{30 \text{ MHz}} P_{\text{radmax}}(f_i) + \sum_{30 \text{ MHz}}^{300 \text{ MHz}} P_{\text{radmax}}(f_i) \quad (\text{D.24})$$

Частотный шаг суммирования определяется при использовании CISPR 16-1-1, как поясняется в подразделе D.2.3.3.

Частотный шаг при суммировании мощности может определяться уравнением (D.25):

$$f_{\text{step\_power}} = \int |H(f)|^2 df \quad (\text{D.25})$$

Решение уравнения (D.25) дает в результате шаг частоты при суммировании мощности, который равен  $0.833$ , умноженное на  $B_c$ , см. таблицу D.4.

Таблица D.4 – Шаги частоты для суммирования мощности, которая равна 0.833, умноженная на  $B$ .

| Диапазон частот   | $B_c$ согласно CISPR 16-1-1 | $f_{шаг}$ мощ. |
|-------------------|-----------------------------|----------------|
| 100 кГц – 150 кГц | 200 Гц                      | 167 Гц         |
| 150 кГц – 30 МГц  | 9 кГц                       | 7,5 кГц        |
| 30 МГц– 300 МГц   | 120 кГц                     | 100 кГц        |

## D.3.2 Вклад частот от 100 кГц до 30 МГц в тепловое воздействие

Максимальное напряжение на выводах (TV) кондуктивного излучения устанавливается CISPR 15:2005. Излучение максимальное, если TV наводится только синфазным током и если сетевой шнур действует как диполь половолны при любой частоте. По диполю половолны известно, что импеданс для излучения составляет 73 Ом. С учетом этого максимальная излучаемая мощность в этом диапазоне частот может быть вычислена при использовании уравнения (D.26).

$$P_{\text{rad,max}}(100 \text{ k}\Gamma_u \text{ to } 30 \text{ M}\Gamma_u) = \sum_{100 \text{ k}\Gamma_u}^{30 \text{ M}\Gamma_u} I_{\text{cm}}^2(f_i) \cdot 73 \quad (\text{D.26})$$

где:

$P_{\text{изл. max}}$  (100 кГц до 30 МГц) - максимальная излучаемая мощность [Вт] между 100 кГц и 30 МГц;

$I_{cm}(f)$  - синфазный ток [А] при частоте  $f$ .

Используя закон Кирхгофа, уравнение (D.26) можно переписать в уравнение

$$P_{\text{rad,max}}(100 \text{ k}\Gamma_{\text{U}} \text{ до } 30 \text{ M}\Gamma_{\text{U}}) = \sum_{f_i=100 \text{ k}\Gamma_{\text{U}}}^{150 \text{ k}\Gamma_{\text{U}}} \left( \frac{TV_{\text{lim}}(f_i)}{50} \right)^2 \cdot 73 + \sum_{f_i=150 \text{ k}\Gamma_{\text{U}}}^{30 \text{ M}\Gamma_{\text{U}}} \left( \frac{TV_{\text{lim}}(f_i)}{50} \right)^2 \cdot 73 \quad (\text{D.27})$$

где  $TV_{\text{lim}}(f_i)$  – пределы напряжения на выводах согласно CISPR 15 при частоте  $f_i$

Решение уравнения (D.27) дает в результате:

$$P_{\text{rad,max}}(100 \text{ кГц до } 30 \text{ МГц}) \leq 5,98 [\text{мВт}]$$

### D.3.3 Вклад частот от 30 МГц до 300 МГц в тепловые эффекты:

Осветительная аппаратура удовлетворяет требованиям на излучение в соответствии с CISPR 15. В наихудшем случае при любой частоте осветительная аппаратура излучает как полуволновой диполь. Максимальная излучаемая мощность в главном направлении поля задается уравнением (D.28):

$$P_{\text{rad,max}} (30 \text{ до } 300 \text{ МГц}) = \sum_{\substack{f_i = 30 \text{ МГц} \\ \text{шаг} = 100 \text{ кГц}}}^{300 \text{ МГц}} \left( \frac{r \cdot E_{\text{lim}}(f_i, r)}{7} \right)^2 \quad (\text{D.28})$$

где:

$E_{\text{lim}}(f, r)$ : предел напряженности поля [В/м] при частоте  $f_i$

Согласно CISPR 15 пределы напряженности поля составляют:

Таблица D.5 – Пределы напряженности поля согласно CISPR 15:2005 (измененному по его Изменению 1 (2006))

| Диапазон частот,<br>МГц | $E_{(\text{lim})}$ , [дБ мкВ/м] | $E_{(\text{lim})}$ , мкВ/м | $r$ ,<br>м |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|
| 30 -230                 | 30                              | 31,6                       | 30         |
| 230 – 1000              | 37                              | 70,8                       | 30         |

Решение уравнения (D.28) дает в результате:

$$P_{\text{rad,max}} (30 \text{ МГц до } 300 \text{ МГц}) \leq 0,10 [\text{мВт}].$$

Заключение:

Считается, что любая осветительная аппаратура, которая соответствует CISPR 15 удовлетворяет требованиям к тепловым воздействиям согласно ICNIRP и IEEE.

## Приложение Е (справочное)

### Практический метод измерения и оценки

#### Е.1 Измерение плотности тока

Плотность тока должна измеряться в диапазоне частот от 20 кГц до 10 МГц в соответствии с подразделом 5.2.

В данном приложении описывается пример, основанный на приемнике EMI, который генерирует выходные данные в виде матрицы, где частота, МГц, хранится в столбце 0, а измеренное напряжение, дБмкВ, в столбце 1. Эти выходные данные должны обрабатываться программой расчета, приведенной в параграфе Е.2.

#### Е.2 Программа расчета

Измеренные данные – это матрица с частотой  $f_n$ , МГц, хранимой в столбце 0 и измеренное напряжение  $V(f_n)$ , дБмкВ, в столбце 1.

Измеренное напряжение  $V(f_n)$ , дБмкВ, столбца 1 должно быть преобразовано в  $V(f_n)$ , В, с использованием уравнения (Е.1).

$$V(f_n)[V] = 10^{\frac{V(f_n)[\text{дБмкВ}]}{20}} \cdot 10^{-6} \quad (\text{Е.1})$$

Напряжение  $V(f_n)$ , В, должно быть преобразовано в ток  $I_{\text{cap}}(f_n)$ , А, с использованием передаточной функции  $g(f_n)$  [В/А], определенной защитным контуром параграфа 5.4 и заданной уравнением (Е.2)

$$g(f_n) = \frac{V(f_n)}{I_{\text{cap}}(f_n)} = \frac{50}{\sqrt{1 + (4\pi \cdot f_n)^2}} \quad (\text{Е.2})$$

Плотность тока  $J_{\text{cap}}(f_n)$ , А/м<sup>2</sup>, задается уравнением (Е.3)

$$J_{\text{cap}}(f_n) = \frac{V(f_n)}{g(f_n) \cdot A_{\text{neck}}} \quad (\text{Е.3})$$

$$A_{\text{neck}} = \frac{\pi}{4} \cdot 0,11^2$$

Плотность тока  $J_{\text{cap}}(f_n)$  должна быть нормирована по предельной величине  $J_{\text{Lim}}(f_n)$  и должна быть просуммирована для определения показателя  $F$ , заданного уравнением (Е.4)

$$F = \sum_{f=20 \text{ кГц}}^{10 \text{ МГц}} \frac{J_{\text{cap}}(f_n)}{J_{\text{Lim}}(f_n)} \quad (\text{Е.4})$$

$$J_{\text{Lim}}(f_n) = \frac{f_n}{500} \cdot 10^{-3} \quad f_n, \text{ Гц}$$

Размер шага определяется в таблице 2.

#### Е.3 Критерии соответствия:

Осветительная аппаратура, описанная в области применения, соответствует данному стандарту, если она удовлетворяет следующим требованиям:

- CISPR 15:2005:
- 4.3.1: Основные выводы возмущающего напряжения в области частот от 20 кГц до 30 МГц;
- 4.4: Излучаемые электромагнитные возмущения в диапазоне частот от 100 кГц до 30 МГц;
- CISPR 15:2005, Изменение 1 (2006):
- 4.4.2: Излучаемые электромагнитные возмущения в диапазоне частот от 30 МГц до 300 МГц;
- измеренная (взвешенная и просуммированная) плотность наведенного тока из-за электрического поля в диапазоне частот от 20 кГц до 10 МГц не превышает показатель ( $F$ ) 0,85, определенный в приложении D.

**Приложение F**  
**(обязательное)**

**Защитный контур**

**F.1 Калибровка защитного контура**

Калибровка должна выполняться таким же образом, как и калибровка эквивалента сети электропитания (V-образного эквивалента сети), описанного в CISPR 16-1-2.

Входной и выходной порт защитного контура не согласованы с характеристическим импедансом 50 Ом сетевого анализатора (NWA). Из-за этого свойства калибровка должна проводиться в два шага :

Шаг 1:

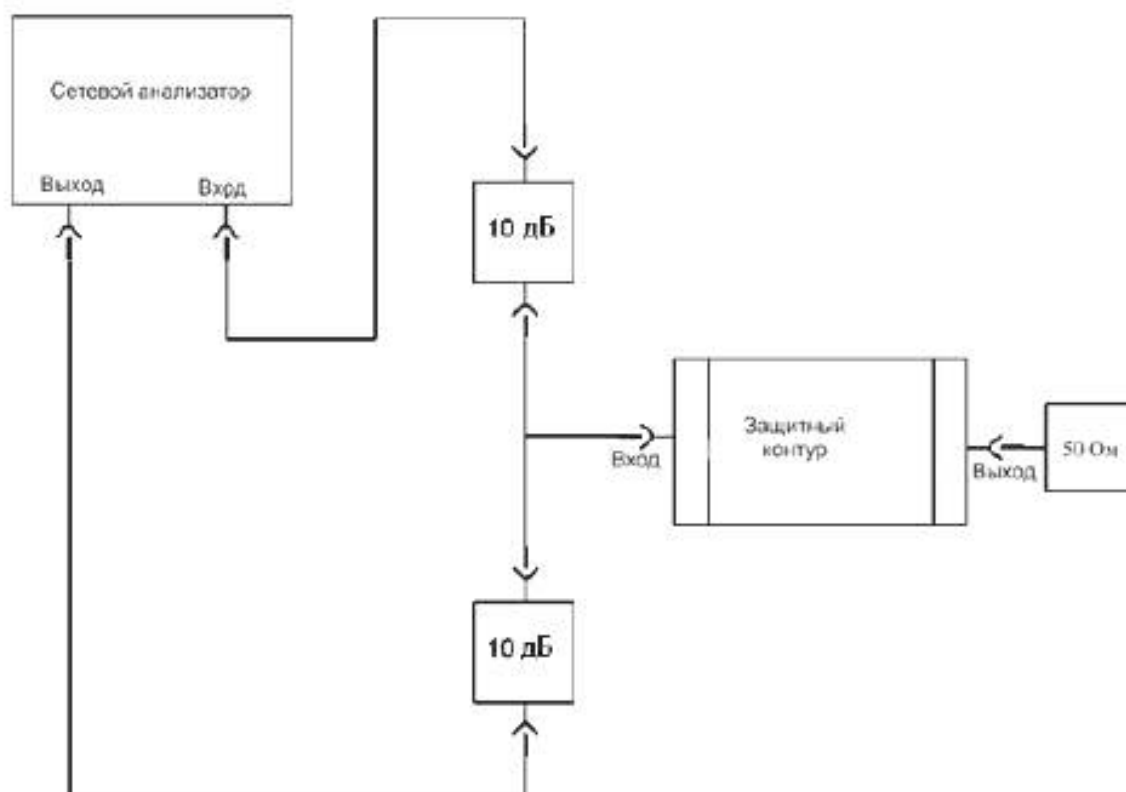


Рисунок F.1 – Испытательное устройство для нормализации сетевого анализатора

После калибровки сетевого анализатора на испытательном устройстве, показанном на рисунке F.1, схема должна быть изменена в новую конфигурацию, показанную на рисунке F.2.

Шаг 2:

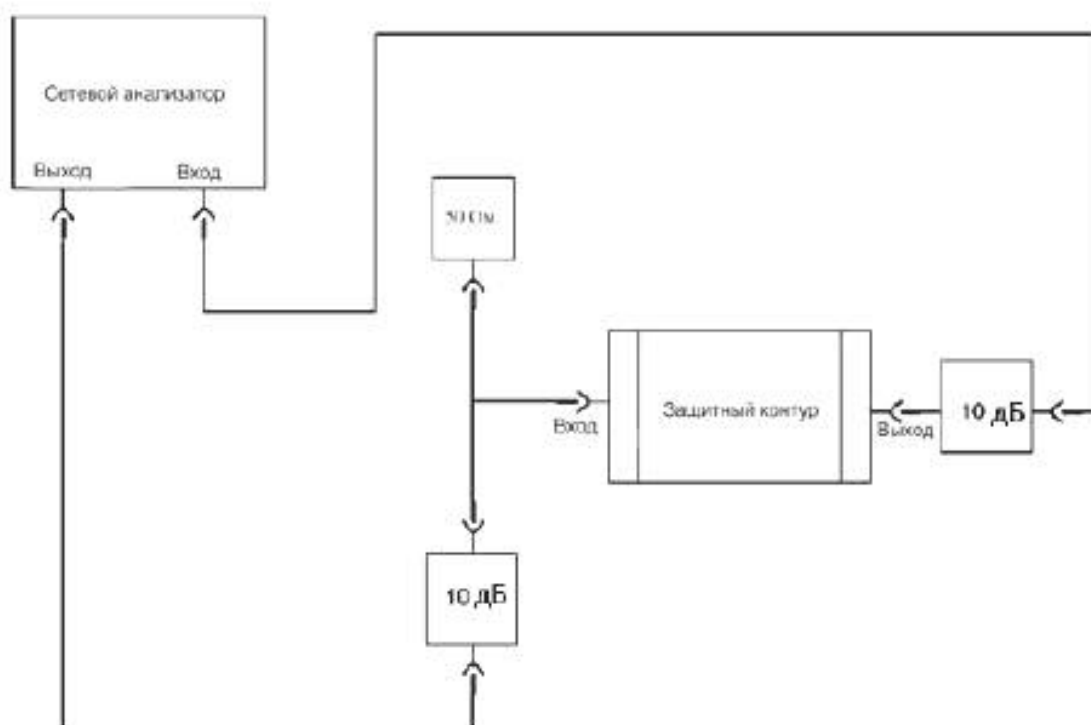


Рисунок F.2 – Испытательное устройство для измерения коэффициента деления напряжения с использованием сетевого анализатора

После того, как передаточная функция измерена с помощью сетевого анализатора, ее необходимо сравнить с теоретической характеристикой.

#### F.2 Вычисление теоретической характеристики защитного контура

Передаточная функция, заданная уравнением (1) в 5.4 не может использоваться для калибровки. Поэтому здесь приводится теоретическая характеристика.

Теоретическая передаточная функция (см. рисунок F.3) защитного контура для калибровки с сетевым анализатором задается уравнением (F.1). Все значения, кроме  $R_{NWA}$  (входной импеданс  $R_{NWA}$  сетевого анализатора обычно равняется 50 Ом) могут быть взяты из рисунка 2.

$$a(f) = 20 \cdot \log \left( \frac{|V_{out}(f)|}{|V_{in}(f)|} \right) \quad (F.1)$$

$$R_{2NWA} = R_2 + R_{NWA} \quad (F.2)$$

$$|V_{out}(f)| = \frac{1}{4} \sqrt{\left( \frac{R_{2NWA}}{1 + (\omega C_2 R_{2NWA})^2} \right)^2 + \left( \frac{\omega C_2 R_{2NWA}^2}{1 + (\omega C_2 R_{2NWA})^2} \right)^2} \quad (F.3)$$

$$|V_{en1}(f)| = \sqrt{\left(R_1 + \frac{R_{2NWA}}{1 + (\omega C_2 R_{2NWA})^2}\right)^2 + \left(\frac{\omega C_2 R_{2NWA}^2}{1 + (\omega C_2 R_{2NWA})^2} + \frac{1}{\omega C_1}\right)^2} \quad (F.4)$$



Максимально допустимое отклонение на рисунке устанавливается  $\pm 1$  дБ/ децибел.

Рисунок F.3 – Вычисленная теоретическая характеристика для калибровки защитного контура

**Приложение G**  
**(справочное)**

**Неопределенность измерительной аппаратуры**

Основные компоненты каждого фактора неопределенности идентифицированы и оценены. Все сделанные предположения документируются в таблице G.2 и указываются как примечания при вычислении фактической неопределенности, приведенным в таблице G.1.

Измеренное напряжение  $V$  вычисляется как:

$$V = V_r + L_c + \delta V_{sw} + \delta V_{pa} + \delta V_{pr} + \delta V_{pf} + \delta M + \delta g + \delta D + \delta d + \delta l$$

**Т а б л и ц а G.1** – Вычисление неопределенности для метода измерения, описанного в 6.4 в частотном диапазоне от 20 кГц до 10 МГц

| Входная величина                                                                                                                                                                                                   | $X_i$           | Неопределенность $x_i$<br>Функция распределения<br>вероятности дБ/децибел |                       | $u(x_i)$ ,<br>дБ | $c_i$ | $c_i u(x_i)$ ,<br>дБ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------|----------------------|
| Показание приемника <sup>1)</sup> a                                                                                                                                                                                | $V_r$           | $\pm 0,1$                                                                 | $k = 1$               | 0,10             | 1     | 0,10                 |
| Затухание: Защитный контур– приемник <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                 | $L_c$           | $\pm 0,1$                                                                 | $k = 2$               | 0,05             | 1     | 0,05                 |
| Фазирование приемника: Синусоидальное напряжение <sup>3)</sup> Амплитудная характеристика импульсов <sup>4)</sup> Скоростная характеристика повторения импульсов <sup>5)</sup> Noise floor proximity <sup>6)</sup> | $\delta V_{sw}$ | $\pm 1,0 \pm 0,0 \pm$                                                     | $k = 2$ Прямоугольная | 0,50             | 1     | 0,50                 |
|                                                                                                                                                                                                                    | $\delta V_{pa}$ | $0,0 \pm 0,0$                                                             |                       | 0,00             | 1     | 0,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                    | $\delta V_{pr}$ |                                                                           |                       | 0,00             |       | 0,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                    | $\delta V_{pf}$ |                                                                           |                       | 0,00             |       | 0,00                 |
| Несогласованность: Защитный контур– приемник <sup>7)</sup>                                                                                                                                                         | $\delta M$      | $\pm 0,085$                                                               | $U$ -образная         | 0,06             | 1     | 0,06                 |
| Передаточная функция защитного контура <sup>8)</sup>                                                                                                                                                               | $\delta g$      | $\pm 1,0$                                                                 | Прямоугольная         | 0,50             | 1     | 0,58                 |
| Расстояние между испытательной головкой и DUT <sup>9)</sup>                                                                                                                                                        | $\delta D$      | $-0,367 / +0,352$                                                         | $k = 1$               | 0,36             | 1     | 0,36                 |
| Диаметр испытательной головки <sup>10)</sup>                                                                                                                                                                       | $\delta d$      | $-0,423 / +0,365$                                                         | $k = 1$               | 0,39             | 1     | 0,39                 |
| Длина одинарного кабеля <sup>11)</sup>                                                                                                                                                                             | $\delta l$      | $\pm 0,0$                                                                 |                       | 0,00             |       | 0,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                    |                 | Совместная неопределенность измерения: $0, u_c =$                         |                       |                  |       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                    |                 | Расширенная неопределенность измерения: $\pm 1,88$<br>$2 u_c (V) =$       |                       |                  |       |                      |

\* Цифры в верхних индексах относятся к комментариям, перечисленным в таблице G.2.

Т а б л и ц а G.2 – Комментарии и информация к таблице G.1

| Комментарии                                                                                                | Ссылка на приложение A.5 CISPR 16-4-2 | Использованные данные для вычислений / утверждения                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Случайное колебание показаний приемника                                                                 | Примечание 1                          | CISPR 16-4-2:2003, таблица A.1                                                                                                                                                                                                                     |
| 2) Неопределенность измерения потерь в кабеле                                                              | Примечание 2                          | CISPR 16-4-2:2003, таблица A.1                                                                                                                                                                                                                     |
| 3) Неопределенность фазирования синусоиды приемника                                                        | Примечание 4                          | CISPR 16-4-2:2003, таблица A.1                                                                                                                                                                                                                     |
| 4) Неопределенность фазирования импульсной амплитудной характеристики приемника                            | -                                     | Поскольку существуют только синусоидальные сигналы и их гармоники, характеристикой амплитуды импульсов можно пренебречь                                                                                                                            |
| 5) Неопределенность изменения скорости повторения импульсов приемника                                      | -                                     | Поскольку существуют только синусоидальные сигналы и их гармоники, характеристикой амплитуды импульсов можно пренебречь                                                                                                                            |
| 6) Неопределенность влияния собственных шумов приемника                                                    | Примечание 6                          | CISPR 16-4-2:2003, таблица A.1                                                                                                                                                                                                                     |
| 7) Неопределенность несогласованности между приемником и защитным контуром                                 | Примечание 7                          | CISPR 16-4-2:2003, таблица A.1                                                                                                                                                                                                                     |
| 8) Допуск передаточной функции защитного контура, установленный как $\pm 1$ дБ от теоретической кривой     | -                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9) Неопределенность из-за допуска расстояния между испытательной головкой и испытываемым устройством (DUT) | -                                     | 6.3 Расстояние измерения                                                                                                                                                                                                                           |
| 10) Неопределенность технологического допуска испытательной головки                                        | -                                     | 5.4 Требования к измерительной аппаратуре                                                                                                                                                                                                          |
| 11) Неопределенностью длины кабеля можно пренебречь .                                                      | -                                     | Эксперимент показал, что ошибка между 0,2 м и 2,5 м меньше 0,8 %. В соответствии с 6.4 (измерительное устройство) длина кабеля (0,3 м) может колебаться на $\pm 0,03$ м. Исходя из этой технической характеристики ошибка должна быть менее 0,2 %. |

**Приложение ДА**  
**(справочное)**

**Сведения о соответствии межгосударственных стандартов  
ссылочным международным стандартам**

Таблица ДА.1 – Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта                                                                                                                                                                                                         | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CISPR 15:2005 Предельные значения и методы измерений характеристик радиопомех электроосветительного и аналогичного оборудования. Изменение 1 (2006), Изменение 2 (2008)                                                                                     | —                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CISPR 16-1-1:2006 Аппаратура для измерения радиопомех и помехозащищенности и методы измерений. Технические требования. Часть 1-1. Аппаратура для измерения радиопомех и помехозащищенности. Измерительная аппаратура.                                       | MOD                  | ГОСТ 30805.16.1.1—2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-1. Аппаратура для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости. Приборы для измерения промышленных радиопомех                                                            |
| CISPR 16-1-2:2006 Аппаратура для измерения радиопомех и помехозащищенности и методы измерений. Технические условия. Часть 1-2. Аппаратура для измерения радиопомех и помехозащищенности. Вспомогательное оборудование, наведенные помехи.                   | MOD                  | ГОСТ 30805.16.1.2—2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-2. Аппаратура для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения кондуктивных радиопомех и испытаний на устойчивость к кондуктивным радиопомехам |
| CISPR 16-4-2:2003 Аппаратура для измерения радиопомех и помехозащищенности и методы измерения. Технические условия. Часть 4-2. Моделирование погрешностей, статистики и предельных величин. Погрешности при измерениях электромагнитной совместимости (EMC) | MOD                  | ГОСТ 30805.16.4.2—2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Неопределенность измерений в области электромагнитной совместимости                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IEC 62311:2007 Оценка электронного и электрического оборудования, связанного с ограничениями воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц)                                                                                                | —                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Окончание таблицы ДА.1

| Обозначение и наименование международного стандарта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| IEEE Std C95.1-2005, Стандарт IEEE по безопасным уровням воздействия на человека радиочастотных электромагнитных полей, 3 кГц до 300 ГГц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                    | *                                                        |
| <p>* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.</p> <p>П р и м е ч а н и е – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:</p> <p>- MOD – модифицированные стандарты.</p> |                      |                                                          |

## Библиография

- [1] ICNIRP Руководящие указания по предельному воздействию изменяющихся во времени электрических, магнитных и электромагнитных полей (до 300 МГц). Health Phys. , 1998, vol. 41, no. 4, pp. 449-522
- [2] IEEE C95.6:2002 IEEE Standard for Safety Levels With Respect to Human Exposure to Electromagnetic Fields, 0-3 kHz (Стандарт IEEE по безопасным уровням воздействия на человека электромагнитных полей в диапазоне частот от 0 до 3 кГц)
- [3] SMYTHE W.R. Static and Dynamic Electricity (Статическое и Динамическое электричество. McGraw-Hill, 1950)
- [4] IEC 61786:1998 Measurement of low-frequency magnetic and electric fields with regard to exposure of human beings - Special requirements for instruments and guidance for measurements (Измерение низкочастотных магнитных и электрических полей в части воздействия на человека. Специальные требования к приборам и руководство по измерениям)

---

УДК 621.396.001.4:006.354

МКС 29.020  
29.140

IDT

---

Ключевые слова: воздействие, точка измерения, дроссель стартера, электронное пускорегулирующее устройство с источником питания постоянного тока, независимый электронный преобразователь, осветительная аппаратура, источника питания

---

Подписано в печать 02.03.2015. Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

Усл. печ. л. 4,65. Тираж 34 экз. Зак. 756.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru